This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

					·
	`				
			·		
					,
		·			

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

08-262474

(43)Date of publication of application: 11,10,1996

(51)int.CI.

GB2F 1/136 H01L 29/786

(21)Application number: 07-088759

(71)Applicant:

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD

(22)Date of filing:

22.03.1995

(72)Inventor:

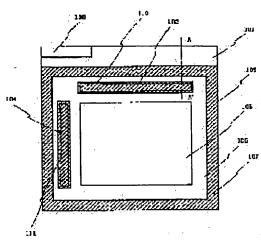
YAMAZAKI SHUNPEI ARAI YASUYUKI

NAKAJIMA SETSUO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the reliability of a passive matrix type and active matrix type liquid crystal display devices integrating a pixel area and a peripheral drive circuit area. CONSTITUTION: In the method forming peripheral drive circuits 103, 104 by transferring them on substrates 101, 102 constituting the liquid crystal display device after the peripheral drive circuits 103, 104 are formed on other supporting substrates, the peripheral drive circuits 103, 104 are arranged in the inside from a seal material 107 of a liquid crystal 106. At this time, by making the thickness of the protective films 110, 111 of the peripheral drive circuits 103, 104 the same thickness as the seal material 107 or a spacer, the reliability of the peripheral drive circuits 103, 104 ranging to a long term is enhanced. This structure displays the effect particularly enhancing the reliability in the liquid crystal display device making a plastic the substrates 101, 102 easily deformed by force from the outside.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.03.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3454965

[Date of registration]

25.07.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Japanese Laid-Open Patent Publication No. 8-262474/1996 (Tokukaihei 8-262474) (Published on October 11, 1996)

(A) Relevance to claims

The following is a translation of passages related to claim 1 of the present invention.

(B) Translation of the relevant passages

[Claims]

[Claim 1]

A liquid crystal display device, characterized in that ... the first and second peripheral drive circuits are formed by separating circuits formed on another supporting substrate from said another supporting substrate and attaching the separated circuits to the first and second substrates, respectively.

[Claim 2]

A liquid crystal display device, characterized in that ... a protective film is formed on the peripheral drive circuit, the protective film is substantially as thick as the sealing material, and the peripheral drive circuit is formed by separating a circuit formed on another supporting substrate from said another supporting substrate, and attaching the separated circuit to the first substrate.

[Problems of Conventional Art]

... According to another method, a semiconductor integrated circuit adopting a thin film transistor is formed on another supporting substrate with the use of a technique similar to the above, and this semiconductor integrated circuit is separated from the supporting substrate and bonded with the first or second substrate. According to a further method, after bonding the semiconductor integrated circuit to the substrate, the supporting substrate is removed.

[Means to Solve the Problems]
[0013]

... Moreover, on the peripheral drive circuits 103 and 104, protective films 110 and 111 are provided, respectively. The thickness of each protective film is substantially identical with the width of a gap between the substrates, the gap being formed by the spacer.

[0014]

... In the present invention, since the thickness of the protective film 110 formed on the peripheral drive circuit 103 of the substrate 101 is substantially identical with the width of the gap between the substrates, the gap being formed by the spacer, ...

[0015]

... First, a plurality of peripheral drive circuits 22 are formed on an appropriate substrate 21 (Fig. 2A).

[0016]

Then the substrate 21 on which the peripheral drive circuits 22 are formed is cut so that stick substrates 23 and 24 are acquired. ... Next, the surfaces of the stick substrates 23 and 24, on the surfaces the peripheral drive circuits being formed, are bonded with and electrically connected to respective surfaces 26 and 28 of other substrates 25 and 27, on the surfaces 26 and 28 wiring patterns being formed using transparent conductive films.

[0017]

Subsequently, the substrate parts of the stick substrates 23 and 24 are stripped off, so that only the peripheral drive circuit 29 and 30 remain on the surfaces 26 and 28 of the substrates.

[Embodiments]

[0027]

Subsequently, a gold bump which is about 50µm in diameter and about 30µm in height is mechanically formed on the ITO electrode 47. The substrate being thus

acquired is cut into an appropriate size. As a result, a stick substrate is acquired.

[0028]

... In the present embodiment, a polyethersulfone (PES) 0.3mm thick is used as a substrate of the liquid crystal display device. Then with this substrate 49, a stick substrate 31 is bonded by putting pressure thereon.

[0029]

Then an adhesive 51 to which thermosetting organic resin is mixed is injected to the gap between the stick substrate 31 and the substrate 49 of the liquid crystal display device.

[0031]

The substrate being thus processed is left in the stream of a gas in which fluorine trichloride (ClF₃) is mixed with nitrogen. The quantities of flows of fluorine trichloride and nitrogen are both 500sccm, respectively. The reaction pressure is in the range of 1-10Torr, and the temperature is at room temperatures. It has been known that fluorine halide such as fluorine trichloride selectively etches silicon. Meanwhile, oxide (e.g. silicon dioxide and ITO) rarely etches silicon. Thus, when a stable oxide coating film is formed on the surface of aluminum, the reaction is stopped at the film and hence the etching does

not occur.

[0032]

... In reality, as shown in Fig. 6(C), only a stripped layer is selectively etched, so that holes 52 are formed (Fig. 6(C)).

[0033]

As time further goes on, the stripped layer is completely etched out, and a bottom surface 53 of a ground layer is exposed. As a result, the stick substrate 31 is separated from the semiconductor circuit.

.

(19)日本国称群庁 (JP) (12) 公

(12) 公開特許公報(4)

特開平8-262474

(11)特許出層公開番号

(43)公開日 平成8年(1896)10月11日

(51) Int.C.		美见四日	广内数阻毒中	F.			故痛救水師
G02F 1/1	345			G 0 2 F	1/1345		
	98	500			1/136	200	
H01L 29/786	98			H01L	29/78	612B	

審査酬収 未酵水 酵水項の敷3 FD (全10 頁)

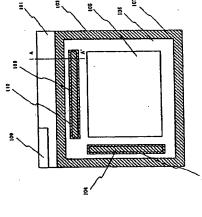
(21) 出版群号	特閣平7-88759	(71) 出國人 000153878 株式会社業	000153878 株式会社当課体エネルボー研究所	医
(22) 出願日	平成7年(1995)3月22日	# 四日 (64)	神女川県原木市長谷398番地山縣 軽平	
			神疾川県厚木市長谷398番地 株式会社半浦・ナーナーナーチール ゴロエエ	株式会社半
		(72) 発明者	等をイイグナーを公司と 抵井 豪作	
		•	神疾川県厚木市長谷398番炮 株式会社半 幕体エネルギー研究所内	株式会社半
		(72) 発明者	中峰的的男神疾们现即木市曼谷398番地 株式会社学	林式会社举
	***		等体エネルギー研究所内	

(54) 【発明の名称】 被品表示装置

57] [要約]

[目的] 画楽領域と周辺駆動回路領域とが集積化されたパッシブマトリクス型、およびアクティブマトリクス をパッシブマトリクス型、およびアクティブマトリクス型の液晶表示装置の信頼性を向上させる。

(構成) 周辺駆動回路を、他の支持基板上に作製た 後、該周辺駆動回路を液晶表示装置を構成する基板に転 写して形成する方法において、該周辺駆動回路は液晶の シール材よりも内側に配置される。そのとき、該周辺駆 動回路の保護膜の厚さをシール材またはスペーサーと同 に厚さにすることにより、周辺駆動回路の長期にわる 信頼性を高めることができる。この構造は、外部からの 力で変形しやすい、プラスチックを基板とした液晶表示 装置において、特に信頼性を高める効果をもつ。



【特許請求の範囲】 【請求項1】第1の基板上に形成された、透明導電膜に

前記第1の基板と第2の基板との間に設けられた、スペ

一サと、 前記第1の基板と第2の基板とが対向する領域の、前記 第1および第2の電気配線と、前記第1および第2の周 辺範劃回路が形成された領域の外側に設けられた、シー が25年1の基板と第2の基板と、前記シール材の内側の 関域に充填された、液晶材料と、を少なくとも有するバッシブマトリクス型の液晶表示装置であって、 前記第1および第2の周辺駆動回路上には保護膜が形成され、 該保護膜は、前記スペーサビ同程度の厚みを有 の記録1および第2の周辺駆動回路は、他の支持基板上 に作製されたものを剥離して、前記第1および第2の基 板に装着したものであることを特徴とする液晶表示装 「翻水項2」 第1の基板上に形成された、アクティブマトリクス回路に複桃さトリクス回路に複桃され、薄膜トランジスタを有する周辺駆動回路と、助出第1の基板に対向して設けられ、透明導電膜を有し、少なくとも前記アクティブマトリクス回路および周辺駆動回路に対向する大きさを有する、第2の基板と、別の第1の基板と第2の基板との間に設けられた、スペ

を少なくとも有するアクティフマトリノス聖の祝命歌、装置であって、 第四であって、 前記周辺駆動回路上には保護膜が形成され、 誘保護膜

は、前記シール材と同程度の厚みを有し、 前記周辺駆動回路は、他の支持基板上に作製されたもの を到離して、前記第1の基板に装着したものであること を特徴とする液晶表示装置。

【蘭永頃3】 離水頃1または韓水頃2において、少なくとも第1の基板かプラスチックであることを特徴とする 液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【0001】 【産業上の利用分野】本発明はパッシブマトリクス方式 およびアクティブマトリクス方式による液晶衰示装置

の、信頼性および耐久性の向上のための構成に関する。

8

【0002】 (以来の技術】マトリクス型の液晶表示装置としては、

(従来の技術)マトリクス型の液晶製売装置としては、バッンプマトリクス型の液晶製売装置としては、バッンプマトリクス型が温製売装置と、が知られている。バッンプマトリクス型が温製売装置は、第1の当むたに設けられ、第1の方向に延びた、透明等電膜による複数の短田型の第1の電極配線と、第2の基板上に設けられ、額略、第1の方向に超文す方向に延びた、透明等電膜による複数の面に設布されたスペーサを介して、対向して設けられ、両電位面には落めばかが成立され、設液面が対向する領域の周辺に設けられた、グール材により、對止された構造となっている。創出第1の基板と第2の基板と対向する領域の周辺に設けられた、グール材により、對止された構造となっている。創出第1の基板と第2の基板と対向する領域の周辺に設けら前記第1の基板と第2の基板と対向する領域の外側には、それ、な、動と第2の基板と対向する領域の外側には、それ、な、数色を発展と前に液晶材料により形成された回集を伸出するための周辺配動回路が設けられている。

[0003]パッシプマトリクス型の液晶投示装置は、 基板上に透明等電線を形成して、これをエッチングして 短冊型の電極配線を形成する以外には、特に複雑な工程 がなく、基板が処理される温度も低いことから、前記等 1および第2の基板はガラス以外に、プラスチックを用いることも可能であった。

=

10004]アクティブマトリクス駆動型液晶表示装置 (0004]アクティブマトリクス駆動型液晶表示装置 は、第1の基板上に設けられたアクティブマトリクス回路板(対向基板)とが、第1の基板上に寄むされた刃の基板(対向基板)とが、第1の基板上に寄むされたスペーサを介して、設けられ、両基板間に発品材料が充填され、設体品材料は、おおむれ、開起第1の基板と第2の基板が対向する領域の周辺部分に設けられた、シール材により対止されている構造をもっている。前記アクティブマトリクス回路は、減膜トランジスタ(TFT)が存された画集電板が、複数マトリクス代に配置されている。前記第1の基板と第2の基板と対向する領域の外側には、アクティブマトリクス回路をと対向する領域の外側には、アクティブマトリクス回路を駆動するための周辺駆動回路として、ソースドライバー回路、ゲイトドライバー回路が設けられている。

=

【0005】 【従来技術の国題点】従来の構成の液晶製示装置において、前記周辺駆動回路は、半等体験積回路で形成されており、テーブ自動ポンディング (TAB) 法や、チップ・オン・グラス (COG) 法によって装着されている。しかし、表示画面を構成するための電極配線の数は数百にも及ぶものであり、対する駆動回路は、ICパッケージや半導体チップであるため、これらの増子を基板上の電極配線と接続するためには、配線を引き回す必要から、表示画面に比して、周辺部分の面積が無視できない

ほど大きくなってしまうという問題点があった。 【0006】上記問題点を解決するための方法として、

=

押圧による周辺駆動回路および周辺駆動回路を構成して いる蒋膜トランジスタの破壊を防ぎ、装置の信頼性およ される領域内に、表示画衆を制御する周辺駆動回路と電 極配線とが設けられている液晶表示装置において、基板 【発明が解決しようとする課題】本発明は、液晶表示装 置のより一層の小型・軽量化を図るために、液晶が注入 び耐久性の向上を図ることを目的とする。 [0010]

る必要があった。しかしながら、このような構成を用い

分やゴミ、ナトリウム等の不純物による汚染を防ぐため に、有機樹脂や窒化珪素系の物質からなる保護膜を設け た場合、前紀保護膜による応力が、前紀半導体集積回路 を構成する薄膜トランジスタに作用して、薄膜トランジ

ペーサで形成される基板間隔と同程度の厚みをもつこと れた、液晶材料と、を少なくとも有する液晶表示装置で あって、前記周辺回路上に形成された保護膜は、前記ス 一ル材と、前記シール材で囲まれた内側の領域に充填さ 板に対向して殺けられ、バッシブマトリクス回路、周辺 回路および周辺駆動回路に対向する大きさを有する、第 2の基板と、前記第1の基板と第2の基板の間に設けら れ、一定の基板間隔を形成するためのスペーサと、前記 第1の基板と第2の基板の、少なくとも前記パッシブマ トリクス回路および周辺駆動回路の外側に形成されたシ 周辺駆動回路が設けられた第1の基板と、前紀第1の基 駆動回路を有し、少なくとも、前記パッシブマトリクス 【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するた めに、本発明の構成の一つは、バッシブマトリス回路、 [0011]

動回路の外側に形成されたシール材と、前記シール材で 囲まれた内側の領域に充填された、液晶材料と、を少な くとも有する液晶表示装置であって、前記周辺回路上に 形成された保護膜は、前記スペーサで形成される基板間 瞬と同程度の厚みをもつことを特徴とする液晶表示装置 少なくとも前記アクティブマトリクス回路および周辺駆 前紀アクティブマトリクス回路および周辺駆動回路に対 向する大きさの有する、第2の基板と、削記第1の基板 と第2の基板の間に設けられ、一定の基板間隔を形成す 【0012】本発明の他の構成の一つは、アクティブマ るためのスペーサと、前記第1の基板と第2の基板の、 と、前記第1の基板に対向して設けられ、少なくとも、 トリクス回路、周辺駆動回路が設けられた第1の基板 を特徴とする液晶表示装置である。

> 【0008】ところで、液晶表示装置は、2枚の基板間 瞬を維持するために、基板間に球状や棒状、角状等の形 に散布されている。スペーサは、基板間隔と同じ大きさ

状を有し、シリカ等の硬質材料よりなるスペーサが均一 の直径を有し、その大きさは、ネマチック液晶を用いた

成は、例えば特開平5-66413号公報に示されてい

成は、アクティブマトリクス回路だけでなく、周辺駆動 回路をも、対向基板と対向させ、液晶材に接するように なっている。すなわち、液晶材料により、周辺駆動回路 を構成する薄膜トランジスタが保護されている。この構

01上に散布されたスペーサ(図示せず)を介して設け 料は、シール材302により封止されている。図3の構 回路であるソース、ドライバー回路やゲイトドライバー

トドライバ―回路304と、一面に対向電極が設けられ た第2の基板(対向基板)(図示せず)、第1の基板3 られ、両電極間に液晶材料306が充填され、該液晶材

リクス回路302、ソースドライバー回路303、ゲイ

ティブマトリクス型液晶表示装置の例である。図3にお いて、第1の基板301上に散けられたアクティブマト

従来の液晶表示装置の他の例を図3に示す。図3はアク

[0007]上記問題点を解決するための方法として、

性が変化してしまうという問題もあった。

って、半導体集積回路を構成する薄膜トランジスタの特

液晶表示装置の完成後に外部から加わる圧力の影響によ

せ、薄膜トランジスタのスレッシュホールド電圧等の諸

スタを構成するシリコンの再結合中心の密度を増加さ

特性を変化させてしまうという問題点があった。また、

【0013】図1に、本発明による液晶表示装置の例を

=

【0009】一方、周辺駆動回路には、多数の溝膜トラ

表示装置においては、3 μm~8 μm、スメチック液晶 る。その数は、1つの画素の大きさを、数十ルm角~数 百μm角として、1画素あたり、50~1000個程度

を用いた表示装置においては1μm~4μm程度であ

は、保護膜110、111が設けられており、保護膜の れた、液晶材料106が充填されている。さらに液晶材 る。第1の基板と第2の基板の、透明等電膜による多数 の電極配線と、周辺駆動回路の外側の領域には、シール 材107が設けられ、図示しない液晶注入口より注入さ 料が注入されている領域には、複数のスペーサが設けら 極配線に接続された周辺駆動回路104が設けられてい 基板101に対向して、対向基板である第2の基板10 による多数の電極配線と、鼓電極配線に接続された周辺 102上には透明導電膜による多数の電極配線と、該電 示す。図1において、ガラスやプラスチック等の第1の 2 (図に明示されていない) が、対向電極を内側にして 設けられている。第1の基板101上には、透明導電膜 駆動回路103か設けられている。同様に、第2の基板 れている。135に、周辺駆動回路103、104上に

置の作製手順を示す。まず、複数の周辺駆動回路22を 103上に設けられた保護膜110が、スペーサで形成 図2に示される。図2はバッシブストリクス型の表示装 設けられている。|本発明は、基板101の周辺駆動回路 万402の神圧による局所的な力の集中を抑制し、周辺 [10014] 図4に、図1のA-A、断面図を示す。図 1、図4で示すように、周辺駆動回路103上に保護機 11.0が設けられている。また、第1の基板と第2の基 される基板間隔と同程度の厚さを有していることで

が 【0015】このような表示装置の作製順序の概略は、 板の間には、球状のスペーサ401が均一に敷布され、 駆動回路の破壊を防ぐことができるものである。

次に、スティック基板23、24の周辺駆動回路が形成。 [0016] そして、これを分断して、スティック基板。 23、24を得る。||得られたステイック基板は、次の工程に移る前に電気特性をテストして、良品・不良品に選 選当な基板21の上に形成する。(図2(A)) 別するとよい。(図2 (B).)

膜による配線のパターンの形成された面26、28上にフ された面を、それぞれ、別の基板25、27の透明導電 接着し、電気的な接続を取る。(図2(C)、図2

[0017] その後、スティック基板23、24の基板 を列離し、周辺駆動回路29、30の力を削配基板の面 26、28上に残す。 (図2(E)、図2(F)) る。なお、面<u>26</u>は、面26の逆の面、すなわち、配線 最後に、このようにして得られた基板を向かい合わせる ことにより、バッシブマトリクス型表示装置が得られ パターンの形成されていない方の面を意味する(図2 (<u>a</u>)

板21から切りだしたが、別の基板から切りだしてもよ いことは言うまでもない。また、図2ではバッシブマト 【0018】上記の場合には、周辺駆動回路は、同じ基 (g)

ない。さらに、駆動回路は別の基板上で形成され、その 後貼りつけられるので、ブラスチックフィルムのような リクス型表示装置の例を示したが、アクティブマトリク ス型表示装置でも、同様におこなえることは含うまでも 材料を基板として用いることができる。

る。ひいては、液晶表示装置の啓頼性および耐久性を向 さをもつ保護膜を周辺回路上に設けることで、基板押圧 による、周辺回路を構成する薄膜トランジスタの破壊を 防ぐことができ、かつ、基板間隔を一定に保ことができ **周辺駆動回路とが設けられた液晶表示装置において、液** 晶領域内に散布されたスペーサの大きさと、同程度の厚 [作用] 本発明は、液晶領域内に、マトリクス回路と、 上させることができる。以下に、本発明の実施例を示 [0018]

[0000]

[実施例]

厚さは、概略、スペーサで形成された基板間隔と同じ厚。

さを有して形成されている。

には、スティック基板上に周辺駆動回路を形成する工程 辺駆動回路を液晶表示装置の基板に実装する工程の概略 る。本実施例を図5および図6を用いて説明する。図5 の概略を示す。また、図8には、スティック基板上の周 [実施例1] 本実施例は、パッシブマトリクス型液晶表 示装置の一方の基板の作製工程の概略を示すものであ

厚さ3000Aのシリコン膜32を堆積した。シリコン **貰32は、その上に形成される回路と基板とを分離する** 際にエッチングされるので、膜質についてはほとんど問 題とされないので、昼産可能な方法によって堆積すれば よい。さらに、シリコン膜はアモルファスでも結晶性で [0021]まず、ガラス基板31上に剥離層として、

る場合には、そのコストが問題となるが、本発明では1 日本電気硝子OA2等の無アルカリもしくは低アルカリ カラスや石英ガラスを用いればよい。石英ガラスを用い つの液晶表示装置に用いられる面積は極めて小さいの [0022]また、ガラス基板は、コーニング105 8、同1737、NHテクノグラスNA45、同35、

機の厚さは、必要とする半導体回路の特性を大きく左右 【0023】シリコン膜32上には、厚き5000人の 酸化珪素膜33を堆積した。この酸化珪素膜は下地膜と 公知の方法により、結晶性の島状シリコン領域(シリコ ン・アイランド)34、35を形成した。このシリコン するが、一般には、薄いほうが好ましかった。本実施例 なるので、作製には十分な注意が必要である。そして、 で、単位当たりのコストは十分に小さい。

せる方法(固相成長法)が用いられる。固相成長法を用 [0024]また、結晶性シリコンを得るには、アモル ファスシリコンにレーザー等の強光を照射する方法(レ **ーサーアニール法)や、熱アニールによって固相成長さ** では400~600Aとした。

€

に、ニッケル等の勧採元素をシリコンに發加すると、結 れる半導体回路の特性や基板の耐熱温度等によって決定 いる際には、特隅平6-244104に関示されるよう は、特閣平6-318701のように、一度、固相成長 **法によって結晶化せしめたシリコンを、レーザーアニー** ルしてもよい。いずれの方法を採用するかは、必要とさ **晶化温度を下げ、アニール時間を短縮できる。さらに**

D法によって、厚さ1200Aの酸化珪素のゲイト絶縁 膜36を堆積し、さらに、厚さ5000Aの結晶性シリ ン等の金属や、あるいはそれらの珪化物でもよい。さら に、金属のゲイト電極を形成する場合には、特関平5~ 267667もしくは同6-338612に開示される 必要とされる半導体回路の特性や基板の耐熱温度等によ 【0025】その後、プラズマCVD法もしくは熱CV た。ゲイト配線は、アルミニウムやタングステン、チタ よろに、その上面もしくは闽面を陽極酸化物で被覆して もよい。ゲイト電極をどのような材料で構成するかは、 コンによって、ゲイト電極・配模37、38を形成し って決定すればよい。(図5(A))

段として、厚さ2000Aの窒化注素膜46をブラズマ タ法によって、インジュウム鉛酸化物被膜 (ITO、厚 ピング法等の手段によりN型およびP型の不純物をシリ 0を形成した。そして、公知の手段で、層間絶縁物(厚 これにコンタクトホールを開孔し、アルミニウム合金配 【0026】その後、セルフアライン的に、イオンドー コン・アイランドに導入し、N型領域39、P型領域4 [0027] さらに、これらの上に、バッシベーション CVD法によって堆積し、これに、出力端子の配線44 に通じるコンタクトホールを開孔した。そして、スパッ さ5000Aの酸化珪素膜)41を堆積した。そして、 **模42~44を形成した。(図5(B))**

専属性酸化物である。(その後、直径約50 mm、高さ約 30 μmの金のパンプ48を機械的に1T0電極47の 上に形成した。このようにして得られた回路を適当な大 きさに分断し、よって、スティック基板が得られた。 (図2 (C))

さ1000A) の電極47を形成した。 I T O は透明の

基板49にも、厚さ1000AのITOによって電極5 ック基板31を圧力を加えて接着した。このと言、電極 0を形成した。本実施例では、液晶表示装置の基板とし 47 と電極50はバンブ48によって、電気的に接続さ (PES) を用いた。そして、この基板48に、スティ 【0028】一方、図6に示すように、液晶表示装置の ては、厚さ0. 3mmのポリエチレン・サルファイル tt 8. (図6 (A)

[0029] 次に熱硬化性の有機樹脂を混合した接着剤 と液晶表示装置の基板49を圧着する前に、いずれかの 51をスティック基板-3-4-と液晶表示装置の基板4.9の-隙間に注入した。なお、接着剤は、スティック基板31

要面に、事前に塗布しておいてもよい。

あるか否かを、特隅平7-14880に開示される方法 て、15分間処理することにより、スティック基板31 た。なお、完全な接着の前に、電気的な接続が不十分で によってテストした後、本接着する方法を採用してもよ [0030]そして、120℃の窒然雰囲気のオープン と基板49との電気的な接続と機械的な接着を完了し v。(図6(B)) 【0031】このように処理した基板を、三塩化フッ素 択的にエッチングする特性が知られている。一方、酸化 TU 032] 本東施列では、三フッ化塩素に侵される可 (CIF1)と窒素の混合ガスの気流中に放置した。三 した。三塩化フッ素等のハロゲン化フッ素は、珪素を避 ルミニウムも表面に安定な酸化物被膜を形成すると、そ た。反応圧力は1~10丁のァァとした。温度は室温と 物(酸化珪素やIT0)はほとんどエッチングせず、ア 塩化フッ素と窒素の流量は、共に500sccmとし の段階で反応が停止するので、エッチングされない。

・アイランド34、35、ゲイト観極37、38、アル は、図8 (C) に示すように、剥離園32のみが選択的 能性のある材料は、剣麒暦(シリコン)32、シリコン **が存在するため、三フッ化塩素が到達できない。実際に** . 二ウム合金配線41~44、接着剤51であるが、こ のうち、跗離間と接着剤以外は外側に酸化珪素等の材料 にエッチングされ、空孔52が形成された。(図6

繋によるエッチングでは、下地膜の底面でエッチングが 【0033】さらに、経過すると刺離層は完全にエッチ ングされ、下地膜の底面53が露出し、スティック基板 31を半導体回路と分離することができた。三塩化フッ **亭止するので、該底面53は極めて平坦であった。(図**

形成した。ポリイミド膜はワニスを盤布・硬化する事で 000 rpm、20秒の条件で、約5 μmのポリイミド 現像を行い、余分なポリイミドを除去した。その後、窒 **繋雰囲気中300℃の条件で処理することで、膜の硬化** を後に用いられるスペーサの直径と同程度の厚さとする R - 3 8 0 0 を用いた。まず、スピナで盤布する。盤布 このポリイミド酸の厚さをシール材の厚さと同程度にし 【0034】このようにして、液晶表示装置の一方の基 版への周辺駆動回路の形成を終了した。その後、転写さ れた周辺駆動回路上に、保護膜として、ポリイミド膜を をおこなった。ここで重要なのは、ポリイミド膜の厚さ てもよい。しかし、一般には、シール材の厚さはスペー サーによって決まるので、スペーサーの直径に合わせる 形成される。本実施例では東レ(株)のフォトニースU ことである。こすることで、周辺駆動回路の上にスペー 膜が得られる条件とした。塗布後、乾燥を行い、露光、 サーが存在してしまうことを防ぐことができる。また、 条件は所盛の膜厚に応じて決めればよい。ここでは、

方が一般的である。また、バッシブマトリクス型の表示 装置では、もう一方の基板もほぼ同様にして作製され

Ξ

製された第1および第2の基板は、各々表面処理に用い 配向膜の付着したガラス基板装面を毛足の長さ2~3 m られたエッチング液、レジスト液、射離液等の各種薬品 のが用いられる。そして、第1および第2の基板に付着 mのバフ布(レイヨン・ナイロン等の機構)た一定方向 の組み立て工程を以下に説明する。前配工程によって作 か十分に洗浄される。次に配向膜が、ITOで形成され は、プチルセロンルブかNーメチルピロリドンといった 容媒に、溶媒の約10重量%のポリイミドを溶解したも 【0035】次に、パッシブマトリクス型液晶表示装置 した配向膜を加熱・硬化(ベーク)させる。その次に、 画素を形成する電極領域に付着される。配向膜材料に **に擦り、微細な溝を作るラピング工程が行われる。**

は、純水・アルコール等の溶媒にスペーサを混ぜ、基板 上に散布するウェット方式と、溶媒を一切使用せずスペ のいずれかに、ポリマー系・ガラス系・シリカ系等の球 -- サを散布するドライ方式がある。ここではドライ式を 【0036】その後、第1の基板、もしくは第2の基板 のスペーサが散布される。スペーサ散布の方式として

[0037] その次に、基板の外枠に設けられるシール **対となる樹脂が塗布される。シール材の材料は、ここで** は、エポキシ樹脂とフェノール硬化剤をエチルセロソル 系の樹脂を用いてもよい。また熱硬化型でも紫外線硬化 型であってもよい。スクリーン印刷法によって、第1の プの溶媒に溶かしたものが使用される。他に、アクリル 基板または第2の基板上に、シール材が塗布形成され

基板が貼り合わせられる。貼り合わせ、硬化の方法とし ては、約160℃の高温ブレスによって、約3時間で封 て、第1の板と第2の基板を貼り合わせて形成されたパ ッシブマトリクス表示装置の、液晶注入口より液晶材料 が注入され、その後、エポキシ系樹脂で液晶注入口が封 止される。以上のようにして、パッシブマトリクス型の [0038]シール材が設けられたのち、2枚のガラス 比材を硬化する、加熱硬化方式とした。このようにし **液晶表示装置が作製される。**

[0039] (奥施例2) 本奥施例は、バッシブマトリ る。本実施例を図1と図8を用いて説明する。図7と図 8には、スティック基板上に周辺駆動回路を形成するエ 型の概略および周辺駆動回路を液晶表示装置の基板に実 クス型液晶表示装置の作製工程の概略を示すものであ **抜する工程の概略を示す。**

9度する際にエッチングされるので、膜質についてはほ リコン膜151は、その上に形成される回路と基板とを て、厚さ3000Aのシリコン膜151を堆積した。シ 【0040】まず、ガラス基板150上に刺儺履とし

=

ばよい。さらに、シリコン膜はアモルファスでも結晶性 とんど問題とされず、量産可能な方法によって堆積すれ でもよく、他の元素を含んでもよい。

日本電気硝子OA2等の無アルカリもしくは低アルカリ る場合には、そのコストが問題となるが、本発明では! ガラスや石英ガラスを用いればよい。石英ガラスを用い 8、同1737、NHテクノグラスNA45、岡35、 [0041]また、ガラス基板は、コーニング705 つの液晶表示装置に用いられる面積は極めて小さいの で、単位当たりのコストは十分に小さい。

【0042】シリコン模151上には、厚さ200nm **真となるので、作製には十分な注意が必要である。そし** シリコン膜の厚さは、必要とする半導体回路の特性を大 の製化珪素膜153を堆積した。この酸化珪素膜は下地 て、公知の方法により、結晶性の島状シリコン領域(シ リコン・アイランド) 154、155を形成した。この きく左右するが、一般には、薄いほうが好ましかった。 k更施例では40~60nmとした。

は、特関平6-318701のように、一度、固相成長 **一ザーアニール法)や、熱アニールによって固相成長さ** に、ニッケル等の触媒元素をシリコンに添加すると、結 ルしてもよい。いずれの方法を採用するかは、必要とさ れる半導体回路の特性や基板の耐熱温度等によって決定 せる方法(固相成長法)が用いられる。固相成長法を用 いる際には、特関平6-244104に関示されるよう 法によって結晶化せしめたシリコンを、レーザーアニー 【0043】また、結晶性シリコンを得るには、アモル ファスシリコンにレーザー等の強光を照射する方法(レ 晶化温度を下げ、アニール時間を短縮できる。さらに

してもよい。ゲイト電極をどのような材料で構成するか D法によって、厚さ120mmの酸化珪素のゲイト絶縁 リコンによって、ゲイト電極・配線157、158を形 さらに、金属のゲイト電極を形成する場合には、特隅平 れるように、その上面もしくは側面を陽極酸化物で被覆 は、必要とされる半導体回路の特性や基板の耐熱温度等 【0044】その後、プラズマCVD法もしくは熱CV 5-267667もしくは同6-338612に関示さ 関158を堆積し、さらに、厚さ500mmの結晶性シ チタン等の金属や、あるいはそれらの珪化物でもよい。 成した。ゲイト配線は、アルミニウムやタングステン、 によって決定すればよい。(図7(A)) すればよい。

コン・アイランドに導入し、N型領域159、P型領域 180を形成した。そして、公知の手段で、層間絶縁物 【0045】その後、セルフアライン的に、イオンドー (厚さ500nmの酸化珪素膜) 161を堆積した。そ して、これにコンタクトホールを開孔し、アルミニウム ピング法等の手段によりN型およびP型の不純物をシリ

[0046] さらに、これらの上に、パッシベーション **含金配線162~164を形成した。(図7(B))**

€

行号の説明】

は除去が容易な材質が好ましい。また、粘着剤等剥離が の硬化を行った。(図7(C)) 続いて、転写用基板 機として、ポリイミド膜170を形成した。ポリイミド 関はワニスを堂布・硬化する事で形成される。本実施例 では束レ (株) のフォトニースUB-3800 を用いた。まず スピンナで堂布する。堂布条件は所留の膜厚に応じて決 めればよい。ここでは2000rpm・25秒の条件で 約4μmのポリイミド膜を形成した。このポリイミド膜 の厚さは、スペーサーの直径に合わせて散定される。こ れを、乾燥を行った後に、露光・現像を行う。適当に条 件を過ぶことで、所望のテーパー形状を得ることができ る。その後、窒素雰囲気中300℃で処理することで膜 平坦性があればよくガラス・プラスチック等が使用でき る。この転写用基板は後で再剥離するため、樹脂171 172を樹脂171で前記半導体集積回路に接着する。 **転写用基板は一時的に集積回路を保持するための強度**・ 容易なものを使用しても良い。(図8(A))

【0047】このように処理した基板を、三塩化フッ素 (C1F1) と窒素の混合ガスの気流中に放置した。三 た。反応圧力は1~10Torrとした。温度は室温と 珪素はほとんどエッチングされない。その為、時間の経 過ととも剥離層はエッチングされてゆくが、下地間 1 5 3はほとんどエッチングされず回路素子へのダメージは した。三塩化フッ素等のハロゲン化フッ素は、珪素を選 択的にエッチングする特性が知られている。一方、酸化 無い。さらに時間が経過すると、下地層は完全にエッチ 塩化フッ素と窒素の流量は、共に500sccmとし ングされ、周辺駆動回路が完全に剥離される。(図8

次に、刺籬した周辺駆動回路を、液晶表示装置の基板1 75に樹脂176で接着し、転写用基板172を除去す る。(図8(C))このようにして表示装置の基板への 周辺駆動回路の転写が終了した。液晶表示装置の基板と しては、厚さ0.3mmのPES(ポリエーテルサルプ (B)

【0048】次に、スパッタ法によって、インジウム鍋 ニングを施すことで電気配線および、周辺駆動回路との た。ITOは透明の導電性酸化物である。これにバター 酸化物被膜 (ITO、厚さ100nm) 180を形成し 電気的接続が完了する。(図8(D)) オン)を用いた。

このようにして、液晶表示装置の一方の基板への半導体 集積回路の形成を終了した。

密煤に、溶煤の約10重量%のポリイミドを溶解したも 製された第1および第2の基板は、各々表面処理に用い られたエッチング液、レジスト液、刺離液等の各種薬品 は、ブチルセロソルブかNーメチルピロリドンといった 【0049】次に、パッシブマトリクス型液晶表示装置 の組み立て工程を以下に説明する。前記工程によって作 が十分に洗浄される。次に配向膜が、ITOで形成され 画寮を形成する電極領域に付着される。配向機材料に

上に散布するウェット方式と、溶媒を一切使用せずスペ 配向膜の付着したガラス基板表面を毛足の長さ2~3 m mのバフ布(レイヨン・ナイロン等の機能)で一定方向 【0050】その後、第1の基板、もしくは第2の基板 のいずれかに、ポリマー系・ガラス系・シリカ系等の球 は、純水・アルコール等の溶媒にスペーサを混ぜ、基板 のが用いられる。そして、第1および第2の基板に付着 した配向膜を加熱・硬化(ベーク)させる。その次に、 のスペーサが散布される。スペーサ散布の方式として に擦り、微細な清を作るラピング工程が行われる。

系の樹脂を用いてもよい。また熱硬化型でも紫外線硬化 型であってもよい。スクリーン印刷法によって、第1の [0051] その次に、基板の外枠に設けられるシール 材となる樹脂が塗布される。シール材の材料は、ここで は、エポキシ樹脂とフェノール硬化剤をエチルセロソル **ブの溶媒に溶かしたものが使用される。他に、アクリル** 基板または第2の基板上に、シール材が壁布形成され

て、第1の板と第2の基板を貼り合わせて形成されたバ ッシブマトリクス表示装置の、液晶注入口より液晶材料 が注入され、その後、エポキシ系樹脂で液晶注入口が封 止される。以上のようにじて、バッシブマドリクス型の [0052]シール材が設けられたのち、2枚のガラス ては、約160℃の高温ブレスによって、約3時間で封 基板が貼り合わせられる。貼り合わせ、硬化の方法とし 比材を硬化する、加熱硬化方式とした。このようにし 液晶表示装置が作製される。

[0053]

5、周辺駆動回路をも液晶領域に散けられた液晶表示装 置において、基板の押圧による、周辺駆動回路の破壊を 防ぐことができ、かつ基板間隔を保つことができた。と くに、外部からの力に対して、変形しやすいプラスチッ ク基板を用いた液晶表示装置において、周辺回路の破壊 を防ぐことができた。ひいては、液晶表示装置の信頼 【発明の効果】本発明により、周辺駆動回路の耐汚染 性、耐湿性を高め、外観をシンプルにすることのでき 性、耐久性を、大きく向上させることができた。

本発明の表示装置の作製方法の概略図を示。 【図1】 本発明による液晶表示装置の例を示す。 【図画の簡単な説明】 [Z]

従来の液晶表示装置の例を示す。 図1のA-A、断面図を示す。 [83]

本発明に用いるスティック基板の作製工程を (図2) [⊠4]

スティック基板上の周辺駆動回路を他の基板 に接着する工程を示す。 [98]

【図7】 本発明の表示装置の作製工程の一例を示す。

36・・・ゲイト絶縁膜、 37、38・・・ゲイト幅 42~44...アルミニウ 4.6・・・パッシペーション膜、 4.7・・・導電性酸 48・・・バンプ、 49・・・液晶表示装置の基板 50・・・液晶表示装置の電極、 51・・・接着剤 171・・・接着剤、 172・・・転写用基板 160···P型鐵莓 . 51・・・ 剥離層、 153・・・ 下地膜 154・155・・・シリコン・アイランド 52・・・空孔、 53・・・下地膜の底面 50・・・半導体集積回路を製造する基板 4 0 · · · P型韻域 34、35・・・ シリコン・アイランド 182~64・・・アルミニウム合金電極 32・・・剥離層、 33・・・下地膜 170・・・スッツスーツョン職 175・・・液晶表示装置の基板 157、158・・・ガイト電極 16 1・・・ゲイト総繰膜 156・・・層間絶縁膜 41・・・層間絶縁物、 5 9 · · · N型領域、 180・・・配線電極 3 9···N型領域、 176... 趣腦 7. 合金配線 化物膜 23. ・・・半導体集積回路、 23、24・・・スティ 図8] 本発明の表示装置の作製工程の一例を示す。 107・・・シール材、 109・・・外部接続端子 102・・・第2の基板 105・・・表示画素電極、 106・・・液晶 |10、||11|・・・周辺駆動回路上の保護膜 103・・・第1の基板上の周辺駆動回路 104・・・第2の基板上の周辺駆動回路 21・・・周辺駆動回路を形成する基板 01・・・第1の基板、

(E) (F) ô \ m > â υ

29、30・液晶表示装置の基板上に移されたドライバ 26、28・・・配線パターンの形成されている面 25、27・・・液晶表示装置の基板

ック基板

一サを散布するドライ方式がある。ここではドライ式を

26.・・・配線パターンの形成されている面と逆の面 301・・・第1の基板、 302・・・第2の基板

305・・・アクティブマトリクス回路 303、304・・・周辺駆動回路 (対向基板)

306・・・液晶材料、 307・・・シール材

401・・・スペーサ、 402・・・基板にかかる外 309···外部接続端子

31・・・スティック・クリスタルを形成する基板

[図]

(⊠ 5·)

^₹

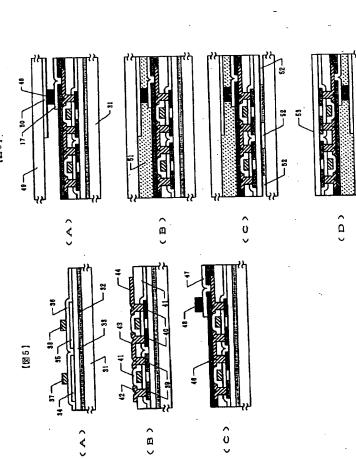
(88)

[[8]]

61

(0)

(D)



特開平1-262474

THIS PAGE BLANK (USPTO)